# 上传报告

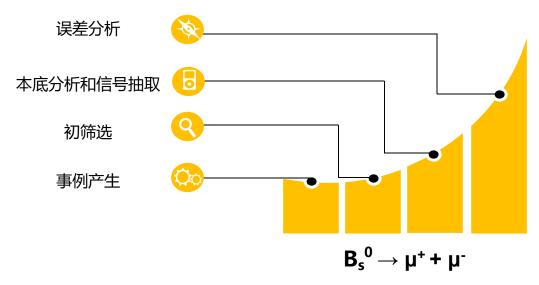


图 1 流程图

# 一. 事例产生

### 1. 衰变道分析

衰变道分析是整个过程最重要的一步。需要得到所有可能的衰变道,并大致绘制出费曼图。为下面的本底分析提供来源。

目前,具体衰变道还未开始着手。

### 2. 事例产生

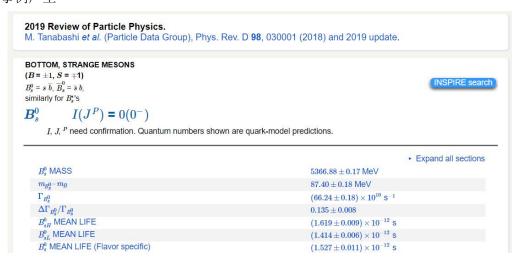


图 2 B\_s 介子的一些基本信息

目前,想到的两种产生 Bs 介子的可能方法:

- (1) 用两个产生子, e<sup>+</sup> + e<sup>-</sup> → bb<sup>-</sup> 和 e<sup>+</sup> + e<sup>-</sup> → ss<sup>-</sup> 。 在 /cefs/data/Fullsim 路径中仅找到纯 2-fermion 产生子。
- (2) 利用脚本产生,具体操作未知。

### 3. 事例选择

利用初末态例子的动量分布、B 和轻子不动质量和事例所含粒子数等,选择信号事例。 利用事例选择函数,可以大致筛选一部分事例。

### 二. 预筛选

预筛选大致步骤(杭州师范大学廖立波 2017):

- (1) 首先,通过蒙卡的真实信息得到信号与本底的一些可观测量分布,并寻找信号与本底分布的差别。其中可观测量必须能够体现事例的整体信息。
- (2) 通过显著差异的可观测量分布进行筛选。
- (3) 做完蒙卡真实信息的筛选之后,还需要在重建之后对筛选完的事例进行检验。

在预筛选时,缩小 ee-的不变质量为一个特定区间(在自然单位制下,c=hbar=1,以简化数值运算,因此能量、动量和质量量纲相同),以提高信号事例所占比例。

## 三. 本底分析和信号抽取

#### 1. 本底分析

几种常用的本底扣除方法:

(1) 质量筛选

利用剩余粒子数进行筛选,如此过程选择 3-n(具体数值还未分析)个剩余末态粒子。

(2) 观察喷注

利用喷注的不变质量峰进行观察,推测可能形成喷注的例子。以 b 夸克喷注为例,利用现有真实 b 夸克喷注与数据进行对比,利用相似值 B-tag 进行筛选。

(3) 次级顶点

对于寿命较长的粒子,由于不会迅速衰变。因此会继续移动导致产生次峰,即次级顶点。 通过观察次级顶点,可以扣除一部分本底。

(4) 动量筛选

利用一些粒子的横向动量较小或较大,可以进行扣除。

#### 2. 信号抽取

可能获得的效果如下(杭州师范大学廖立波 2017):

Liao Yipu

表 4-5 事例选择链

| Cutchain                      | Signal(No Tau) | Higgs<br>Background | SM<br>Background |
|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Total                         | 23938          | 200280              | 21314314         |
| Validation of Pre-selection   | 20405          | 143765              | 3166923          |
| No. Total Particle > 20       | 19681          | 124112              | 537839           |
| Btag < 0.9                    | 19349          | 28857               | 477099           |
| cos θ <sub>2jets</sub> > 0.87 | 19298          | 28673               | 433563           |
| $M_{Inv}^{tot2jet} > 50$      | 18621          | 14793               | 309919           |
| $Y_{34} > 0.005$              | 15183          | 6919                | 122866           |
| Combined invariant mass       | 9022           | 3075                | 38226            |

表 4-6 主要的剩余本底过程及事例数

| 衰变链   | 末态                | 事例数   |
|---|-------------------|-------|
| $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\nu gg$       | 2g, 2v            | 2028  |
| $e^+e^- 	o ZH 	o \nu \nu c \bar{c}$                 | $2v$ , $c\bar{c}$ | 192   |
| $e^+e^- \rightarrow ZH \rightarrow \nu\nu b\bar{b}$ | $2v, bar{b}$      | 352   |
| $e^+e^- 	o ZH 	o ZZZ^* 	o \nu \nu qqqq$             | 4q, 2v            | 439   |
| $e^+e^- 	o WW 	o 	au vqq$                           | $\tau, \nu, qq$   | 30398 |
| $e^+e^- \rightarrow WW \rightarrow \mu\nu qq$       | $\mu, \nu, qq$    | 277   |
| $e^+e^- \rightarrow e\nu W \rightarrow e\nu qq$     | e, v, qq          | 1398  |
| $e^+e^- \rightarrow \nu\nu Z \rightarrow \nu\nu qq$ | 2v,qq             | 1838  |
| $e^+e^- \rightarrow ZZ \rightarrow \nu\nu qq$       | 2v, qq            | 3115  |
| $e^+e^-  ightarrow { m ZZ}  ightarrow 	au 	au qq$   | $2\tau,qq$        | 910   |
| $e^+e^- 	o qq$                                      | 99                | 262   |

经过本底扣除,信号事例数被一步步减少,最后得到我们所需要的  $B_s^0 \to \mu^+ + \mu^-$  衰变道的信号事例。

### 3. 分支比计算

经过公式:  $BR(B_s^0 \to \mu^+ + \mu^-) = \frac{N_{sig}}{N_{tot} \cdot \varepsilon}$  得到该衰变道的分支比。



图 3 现有实验测得的 Bs 截面比

# 四. 误差分析

目前还未考虑误差分析。